





Model krystalizacji / mikrosegregacji w zastosowaniu do opisu złącz dyfuzyjnych nisko- / wysokotemperaturowych

Waldemar Wołczyński IMIM PAN





Krystalizacja nierównowagowa Teoria Scheil'a



Teoria Scheil'a dotycząca krystalizacji / mikrosegregacji nierównowagowej

stężenie składnika w fazie ciekłej \blacktriangleright $N_L(x;0) = N_0(1-x)^{k-1}$ stężenie składnika w fazie stałej \checkmark $N_S(x,0) = kN_0(1-x)^{k-1}$ redystrybucja składnika w fazie stałej \checkmark $N_B(x,0) = kN_0(1-x)^{k-1}$

redystrybucja jest wynikiem dyfuzji wstecznej, ale zgodnie z teorią Scheil'a brak jest dyfuzji w fazie stałej, stąd $\alpha = 0$, oraz $N_B(x,0) = N_S(x,0)$

E. Scheil, Zeitschrift fur Metallkunde, 34, (1942), 70-80



RYS 1

Krystalizacja nierównowagowa Systemy wielo-perytektyczne



Model Scheil'a dla krystalizacji/mikrosegregacji nierównowagowej może być rozwinięty w zastosowaniu do systemów wielo-perytektycznych, lub wielo-perytektyczno/eutektycznych



RYS. 2 przykładowy diagram fazowy: wielo-perytektyczny, RYS. 1; wielo-perytektyczno / eutektyczny, RYS. 2



Krystalizacja nierównowagowa Zachowanie składnika stopowego



Model **Scheil'a** dla krystalizacji / mikrosegregacji nierównowagowej jest teraz rozwinięty w zastosowaniu do systemów wielo-perytektycznych, lub wielo-perytektyczno / eutektycznych





Krystalizacja nierównowagowa Warunki początkowe



Model **Scheil'a** dla krystalizacji / mikrosegregacji nierównowagowej jest teraz rozwinięty w zastosowaniu do systemów wielo-perytektycznych, lub wielo-perytektyczno / eutektycznych

$$\frac{dN_L(x,0)}{dx} = N_L(x,0)\frac{1-k}{1-x}$$

wędrujący warunek początkowy $N_0(x_0), N_1(x_1) \dots$ zastosowano w powyższym równaniu różniczkowym

 N_L N_2 N_2 N_1 N_1 N_1 N_1 N_2 N_2 N_2 N_1 N_2 N_2

W.Wołczyński, Chapter 2 in: Modelling of Transport Phenomena in Crystal Growth, eds. J.Szmyd & K.Suzuki, ed. WIT Press, Southampton, Boston, (2000), p. 19-59

RYS. 3



Krystalizacja nierównowagowa Ilość fazy stałej



Model **Scheil'a** dla krystalizacji / mikrosegregacji nierównowagowej jest teraz rozwinięty w zastosowaniu do systemów wielo-perytektycznych, lub wielo-perytektyczno / eutektycznych

$$x_{i} = 1 - (N_{0})^{\frac{1}{1-k_{1}}} (N_{i})^{\frac{1}{k_{i}-1}} \prod_{j=1}^{i-1} (N_{j})^{\frac{1}{k_{j}-1} - \frac{1}{k_{j+1}-1}}$$

$$i = 2, ..., q$$

$$k = \frac{N_S(x;0)}{N_L(x;0)}$$

i = 1, ..., q

 k_i

współczynnik rozdziału dla q = 1

współczynnik rozdziału, ogólnie

 x_i i = 1, ..., q ilość fazy pierwotnej, dla danej reakcji perytektycznej



Krystalizacja równowagowa





poszukiwany jest ogólny opis krystalizacji / mikrosegregacji!



Ogólna teoria krystalizacji / mikrosegregacji Teoria Brody-Flemings'a



ogólna teoria została już opracowana przez Brody i Flemings'a, ale zgodnie z nią parametr dyfuzji wstecznej zmierza do nieskończoności: $\alpha \rightarrow \infty$ co więcej, nie zaproponowano opisu redystrybucji składnika w fazie stałej więc, bilans masy nie jest spełniony

tymczasem, parametr dyfuzji wstecznej powinien zdążać do jedności: α → 1

$$\alpha = \frac{D_S t_f}{L^2}$$
 \Rightarrow $\alpha = \frac{t_f}{t_d}$ przy $t_d = \frac{L^2}{D_S}$

rzeczywiście, kiedy $t_f = t_d$ wtedy $\alpha = 1$,

t_r lokalny czas krystalizacji, t_d czas niezbędny dla pełnej homogenizacji

WYNIK - ogólny opis krystalizacji / mikrosegregacji jest nadal poszukiwany !



Ogólna teoria krystalizacji / mikrosegregacji



stężenie składnika w fazie ciekłej
stężenie składnika na froncie krystalizacji
redystrybucja w fazie stałej
$$N_B(x;x_0,\alpha) = N_S(x;\alpha) + \beta_{ex}(x;x_0)\beta_{in}(x_0,\alpha)N_L(x;\alpha)$$

 $x \in [0, x_K]$ $x_0 \in [0, x_K]$ $\beta(x; x_0, \alpha) = \beta_{ex}(x; x_0)\beta_{in}(x_0, \alpha)$ $0 \le \alpha \le 1$

🔂 🛛 parametr reprezentujący mrożenie 💻 ilość fazy stałej, gdy krystalizacja jest zatrzymana

W.Wołczyński, Chapter 2 in: Modelling of Transport Phenomena in Crystal Growth, eds. J.Szmyd & K.Suzuki, ed. WIT Press, Southampton, Boston, (2000), p. 19-59



Uogólnienie

 k_{-1}



proponowane równania są redukowalne do: równania Scheil'a dla α = 0 oraz opisu krystalizacji równowagowej dla α = 1

 kN_0

0

$$N_{S}^{\beta}(x;x_{K},\alpha) \equiv N_{B}(x;x_{K},\alpha)$$

RYS.4
$$(\alpha_E k)^{\frac{k-1}{1-\alpha_E k}} = \frac{N_E}{N_0}$$

schematyczny wykres redystrybucji składnika dla czterech reprezentatywnych wartości parametru dyfuzji wstecznej





х

С

 $x_{\kappa} = 1$

0



Spajanie dyfuzyjne nisko- / wysoko- temperaturowe Zjawiska



rozpuszczanie
krystalizacja
transformacje
w fazie stałej

#
rozpuszczanie przygotowuje stężenie początkowe
w strefie, dx, dla krystalizacji
#
krystalizacja formuje podwarstwy w złączu
#
transformacje w fazie stałej zwykle zachodzą po
zakończeniu obu zjawisk: rozpuszczanie + krystalizacja

stężenie składnika w roztworze początkowym wynosi: N₀

- *dx* jest formowane przez rozpuszczanie, dokładnie pod powierzchnią podłoża, w sposób ciągły
- następnie, oczekiwana jest krystalizacja danego dx
- pewne reakcje zachodzą podczas krystalizacji !!!



Front krystalizacji





krystalizacja 2D formowanie struktury komórkowej

RYS. 5

 $\begin{array}{ll} x & \mbox{bieżąca ilość rosnącej fazy stałej (warstwy)} & \mbox{0 < x < x}_K \\ X^0 & \mbox{ilość fazy stałej (warstwy) przy której krystalizację} \\ & \mbox{zatrzymano a struktura uległa zamrożeniu} \\ x_K & \mbox{ilość fazy stałej (warstwy) tuż przed wydzielaniem} \\ & \mbox{tzw. ostatniej kropli fazy ciekłej (eutektyki)} \end{array}$



Dystans





krystalizacja 2D formowanie struktury komórkowej



 λ dystans od osi symetrii danej komórki

Y⁰ dystans przy którym krystalizacja jest zatrzymana a struktura zamrożona Y_K granica faza stała / wydzielenie



Wykorzystanie modelu 2D w modelu 1D formowania wielo-warstwy



krystalizacja 2D formowanie struktury komórkowej

- λ dystans od powierzchni podłoża
- X⁰ =1 ilość wielo-warstwy przy której krystalizację zatrzymano a struktura uległa zamrożeniu
- t^F czas potrzebny do zakończenia krystalizacji

krystalizacja 1D prowadząca do formowania wielo-warstwy









ilość zatrzymanej fazy stałej w i - zakresie krystalizacji, podczas spajania dyfuzyjnego nisko- / wysoko-temperaturowego

$$x_i^0 = \begin{cases} X^0, & i = 1; \\ X^0 - \sum_{j=1}^{i-1} x_j^{max}, & i = 2, \dots, n; \end{cases}$$

$$l_i^0 = \begin{cases} L^0, & i = 1; \\ L^0 - \sum_{j=1}^{i-1} x_j^{max}, & i = 2, ..., n; \end{cases}$$

ilość <mark>fazy ciekłej</mark> na początku i – zakresu krystalizacji, podczas spajania dyfuzyjnego nisko- / wysoko-temperaturowego

reakcje perytektyczne zachodzą na końcu danego zakresu krystalizacji (zgodnie z modelem opartym na diagramie równowagi stabilnej)



Podstawy modelu "strefa dx"



rozpuszczanie prowadzi do zapewnienia stężenia N₀ w każdej strefie *dx* ścieżka rozpuszczania: N_F → N₀ krystalizacja przebiega w każdym *dx* ścieżka krystalizacji:

 $N_0 \rightarrow N_F$

WNIOSKI:

- niemożliwe jest mrożenie w trakcie krystalizacji każdego dx !
- dlatego też, $X^0 = 1$, dla każdego dx
- kiedy krystalizacja jest zatrzymana,
 X⁰ = 1, dla sumy wszystkich stref *dx* zakrzepłych przed zatrzymaniem

- spajanie dyfuzyjne przebiega przy stałej temperaturze, T_R
- roztwór ciekły, N^F nie jest przechłodzony
- roztwór ciekły, N₀ jest silnie przechłodzony

WNIOSEK !

reakcje perytektyczne są przechłodzonymi reakcjami

<u>perytektycznymi</u>



Temperatura rzeczywista spajania, T_R Temperatura równowagowa, T_L



RYS. 9

parametry odgrywające istotną rolę w modelu opartym na diagramie fazowym równowagi stabilnej

N_o – początkowe stężenie składnika w przechłodzonej fazie ciekłej

- N₁ stężenie składnika dla pierwszej reakcji perytektycznej
- N₂ stężenie składnika dla drugiej reakcji perytektycznej
- N_F końcowe stężenie składnika w fazie ciekłej



Miara siły pędnej dla krystalizacji Model Równowaga stabilna





miara siły pędnej zgodnie z modelem opartym na równowadze stabilnej

schemat ważny dla każdej strefy *dx* wykreowanej podczas krystalizacji $\Delta \mathbf{T} = \mathbf{T}_{\mathrm{L}} - \mathbf{T}_{\mathrm{R}} = \mathbf{T}(\mathbf{N}_{\mathrm{L}}) - \mathbf{T}_{\mathrm{R}}$

przy stężeniu składnika w fazie ciekłej, N_F proces krystalizacji jest zakończony, wtedy: $\Delta T = 0$



Początkowe, przejściowe stabilne formowanie faz

RYS. 11

początkowy,

przejściowy

okres

procesu





w czasie t₃₂^{S/M} krystalizacja stabilna przekształca się w proces <u>metastabilny</u> *strefa dx,* jest właśnie uformowana i początkowa, przejściowa, stabilna krystalizacja może startować

folia AI (s) zaczyna się topić:
 AI (s) → ciekłe AI

- oczekiwana jest krystalizacja (narodziny) fazy pierwotnej AlNi w czasie $t_{11}^B = 0$
- w czasie t₃₂^B mają miejsce narodziny fazy Al₃Ni₂ a stabilna faza AlNi doznaje stopniowej transformacji w dominującą fazę Al₃Ni₂









w czasie t₃₂^{S/M} konkurencja między krystalizacją początkową, przejściową, stabilną a krystalizacją metastabilną jest zakończona i zaczyna się proces metastabilny zgodnie z kryterium maksymalnej temperatury frontu krystalizacji: $T^*_{32} > T^*_{11}$ dla N_0 = const.



Transformacja w ciekłej folii





ciekła faza (N₁) pozostaje po krystalizacji fazy dominującej Al₃Ni₂ f = c - p + 1 = 0ponieważ c = 2 Ni, Al p = 3 faza dx, Al₃Ni₂, N^F

TRANSFORMACJA: faza ciekła (N_1) + ciekłe Al \rightarrow faza ciekła (N^F)



Narodziny fazy sprzężonej





RYS. 15

schemat narodzin fazy sprzężonej liczba stopni swobody f = 0zgodnie z Regułą Faz Gibbs'a f = c - p + 1 = 0ponieważ c = 2 Ni, Al p = 3 przechłodzona faza ciekła w strefie dx, (N₀), Al₃Ni₂ oraz Al₃Ni

pierwsza faza perytektyczna to znaczy, faza dominująca ma już swoją grubość (wysokość), h₃₂

w czasie t₃₁^B obserwowane są narodziny fazy Al₃Ni



Narodziny fazy sprzężonej Potwierdzenie eksperymentalne





RYS. 16

narodziny sprzężonej fazy Al₃Ni na powierzchni fazy dominującej Al₃Ni₂; obserwacja eksperymentalna

krystalizacja jest szybsza lub wolniejsza; zależy to od lokalnej orientacji krystalograficznej

 dzięki uprzejmości Dr J. Janczak-Rusch, EMPA, Dübendorf – Szwajcaria



Narodziny fazy sprzężonej Potwierdzenie eksperymentalne





narodziny fazy sprzężonej ζ na powierzchni fazy dominującej δ obserwacja eksperymentalna

> krystalizacja jest szybsza lub wolniejsza zależy to od lokalnej orientacji krystalograficznej

🗲 dzięki uprzejmości

RYS. 17

Prof. E.Guzika oraz Dr D. Kopycińskiego, Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków, Polska



Ciągłe formowanie strefy, dx przez fazę ciekłą, N^F





strefa *dx* jest formowana tuż pod powierzchnią podłoża

faza ciekła N^F reaguje z podłożem Ni do czasu aż strefa, *dx,* stanie się ciekła reakcja prowadzi do wykreowania stężenia składnika, równego N₀ wielkość (wartość) N₀ zależy od wartości liczbowej temperatury rzeczywistej, T_R, narzuconej technologią

RYS. 18

morfologia komórkowa obu podwarstw

faza ciekła (N^F) + podłoże (Ni) \rightarrow przechłodzona faza ciekła (N₀) faza ciekła (N^F) dyfunduje kanałami między komórkami



Przechłodzone reakcje perytektyczne Warunki metastabilne





przechłodzona faza ciekła (N₀) dyfunduje kanałami wewnętrznymi w kierunku frontu krystalizacji komórek (podwarstw) faza dominująca krystalizuje wg pierwszej przechłodzonej reakcji perytektycznej faza sprzężona krystalizuje wg drugiej przechłodzonej reakcji perytektycznej

krystalizacja jest zakończona w czasie, ts

w czasie, t_M, zachodzi pierwsza transformacja w fazie stałej

RYS. 19

reakcje perytektyczne

przechłodzona reakcja perytektyczna zachodząca w warunkach metastabilnych może być również opisana poprzez reakcję perytektyczną wynikającą z diagramu fazowego równowagi stabilnej: faza pierwotna + faza ciekła → faza perytektyczna



Przechłodzone reakcje perytektyczne Warunki metastabilne



przechłodzona faza ciekła (N₀) dyfunduje kanałami wewnętrznymi w kierunku frontu krystalizacji komórek (podwarstw)

reakcje perytektyczne złącze Fe/Zn/Fe

przechłodzona reakcja perytektyczna zachodząca w warunkach metastabilnych może być również opisana reakcją perytektyczną wynikającą z diagramu fazowego równowagi stabilnej: faza pierwotna + faza ciekła → faza perytektyczna



Koniec procesu krystalizacji





RYS. 21

każda podwarstwa zawiera komórki brak strefy, dx

- pozostaje strefa, ss
- pozostaje strefa, s
- obydwie podwarstwy są w pełni uformowane
- stężenie składnika,
 N₀ jest zachowane,
 stosownie do
 bilansu masy
- kanały jeszcze istnieją wewnętrzne i zewnętrzne
- brak fazy ciekłej, NF

WNIOSEK: czas, t_s zależy od grubości folii zastosowanej w spajaniu



Zakres operacyjny dla krystalizacji



zakres operacyjnyIiquid(N_0)Transient element of simulationmodel oparty na
diagramie fazowym
równowagi stabilnejIIquid(N_1)IIquid(N_1)AlaNi + liquid(N_1)IIquid(N_1)AlaNi2IIquid(N_2)Final products of simulation
to be related to experimentAlaNi

formowanie wielo-warstwy $Al_3Ni_2-Al_3Ni$ na podłożu Ni formowanie wielo-warstwy przebiega według mechanizmu przechłodzonych reakcji perytektycznych w temperaturze T_R zgodnie z diagramem fazowym równowagi stabilnej faza pierwotna (AlNi) + faza ciekła (N₁) $\rightarrow Al_3Ni_2$ faza pierwotna (Al₃Ni₂) + faza ciekła (N₂) $\rightarrow Al_3Ni$



Ścieżka krystalizacji





reakcja perytektyczna przebiega przy końcu danego zakresu krystalizacji



Współczynnik redystrybucji, β





przykładowy diagram fazowy

RYS. 25

N^L stężenie składnika stopowego w fazie ciekłej
 N^S stężenie składnika stopowego na froncie krystalizacji
 N^B redystrybucja składnika stopowego po dyfuzji wstecznej



Parametr dyfuzji wstecznej, α



parametr dyfuzji wstecznej przykładowy diagram fazowy



RYS. 26

α^D = 0 oś współrzędnych odpowiadająca teorii Scheil'a
 α^D > 0 oś współrzędnych odpowiadająca
 ogólnemu modelowi krystalizacji / mikrosegregacji





fazy

$$k_i(N_i^L) = k_i^0 + k_i^L \frac{N_{i-1}}{N_i^L}$$

uniwersalna definicja współczynnika rozdziału

 $x_i + liquid(N_i) \Rightarrow \left| x_i^{\max} - x_i^{\min} \right|$

ilość fazy perytektycznej stosownie do reakcji z diagramu fazowego równowagi stabilnej

$$x_{i} (\alpha_{i}^{D}, l_{i}^{0}, N_{i-1}, N_{i}, k_{i}) = l_{i}^{0} [1 - \alpha_{i}^{D} k_{i}]^{-1} [1 - (N_{i}/N_{i-1})\frac{1 - \alpha_{i}^{D} k_{i}}{k_{i} - 1}]$$
 ilość fazy pierwotnej

$$\frac{dN_i^L}{dx} = \frac{(1 - k_i^0) N_i^L - k_i^L N_{i-1}}{l_i^0 + \alpha_i^D k_i^0 x - x}$$

 $N_i^L(0,\alpha_i^D, l_i^0, N_{i-1}, k_i^0) = N_{i-1}$

równanie różniczkowe opisujące krystalizację / mikrosegregację

warunek początkowy





$$N_{i}^{L}\left(x,\alpha_{i}^{D},l_{i}^{0},N_{i-1},k_{i}\right) = \frac{N_{i-1}}{1-k_{i}^{0}} \left\{k_{i}^{L} + (1-k_{i}^{0}-k_{i}^{L})\left[(l_{i}^{0}+\alpha_{i}^{D}k_{i}^{0}x-x)/l_{i}^{0}\right]\frac{k_{i}^{0}-1}{1-\alpha_{i}^{D}k_{i}^{0}}\right\}$$

$$N_{i}^{S}(x,\alpha_{i}^{D},l_{i}^{0},N_{i-1},k_{i}) = k_{i}^{0} N_{i}^{L}(x,\alpha_{i}^{D},l_{i}^{0},N_{i-1},k_{i}) + k_{i}^{L}N_{i-1}$$

 $N_{i}^{B}\left(x, x_{i}^{0}, \alpha_{i}^{D}, l_{i}^{0}, N_{i-1}, k_{i}^{0}\right) = \left[1 + \beta_{i}^{ex}(x, x_{i}^{0}, l_{i}^{0}, k_{i}^{0}) \beta_{i}^{in}(x_{i}^{0}, \alpha_{i}^{D}, l_{i}^{0}, k_{i}^{0})\right] N_{i}^{S}(x, \alpha_{i}^{D}, l_{i}^{0}, N_{i-1}, k_{i}^{0})$





$$\beta_i^{ex}\left(x, x_i^0, l_i^0, k_i\right) = \frac{k_i^0 l_i^0 \left(1 - k_i^0 - k_i^L\right) \left(x_i^0 - x\right)}{\left(l_i^0 + k_i^0 x_i^0 - x_i^0\right) \left(k_i^0 l_i^0 + k_i^L l_i^0 - k_i^L x\right)}$$

$$\beta_{i}^{in} \left(x_{i}^{0}, \alpha_{i}^{D}, l_{i}^{0}, k_{i} \right) = \left[a_{3} k_{i}^{L} \left(1 - k_{i}^{0} \right) \left(a_{4} - l_{i}^{0} N_{i-1} + x_{i}^{0} \right) \left(l_{i}^{0} + k_{i}^{0} x_{i}^{0} - x_{i}^{0} \right) \left(\alpha_{i}^{D} - 1 \right) \right] \times \\ \left[a_{2} a_{3} l_{i}^{0} k_{i}^{0} N_{i-1} \left(a_{2} l_{i}^{0} + k_{i}^{L} x_{i}^{0} \left(\alpha_{i}^{D} - 1 \right) + a_{5} \left(k_{i}^{0} l_{i}^{0} + k_{i}^{L} l_{i}^{0} - k_{i}^{L} x_{i}^{0} \right) \left(\alpha_{i}^{D} - 1 \right) \right) + \\ a_{1} a_{2}^{2} N_{i-1} \left(a_{6} f_{2} - a_{3} l_{i}^{0} k_{i}^{0} \right) \left(l_{i}^{0} + \alpha_{i}^{D} k_{i}^{0} x_{i}^{0} - x_{i}^{0} \right) - a_{2}^{2} a_{6} f_{1} l_{i}^{0} N_{i-1} \right]^{-1}$$

 β^{ex} współczynnik rozprzestrzenienia redystrybucji

βⁱⁿ współczynnik intensywności redystrybucji



1

Równania



$${}_{2}F_{1}(a,b,c,x) = 1 + \frac{abx}{1!c} + \frac{a(a+1)b(b+1)x^{2}}{2!c(c+1)} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a)_{k}(b)_{k}x^{k}}{(c)_{k}k!}$$

$$f_{1} = {}_{2}F_{1}\left(\frac{\alpha_{i}^{D}k_{i}^{0} - k_{i}^{0}}{\alpha_{i}^{D}k_{i}^{0} - 1}, 1; \frac{2\alpha_{i}^{D}k_{i}^{0} - k_{i}^{0} - 1}{\alpha_{i}^{D}k_{i}^{0} - 1}; \frac{k_{i}^{L}}{k_{i}^{0}(\alpha_{i}^{D}k_{i}^{0} + \alpha_{i}^{D}k_{i}^{L} - 1)}\right)$$

$$f_{2} = {}_{2}F_{1}\left(\frac{\alpha_{i}^{D}k_{i}^{0} - k_{i}^{0}}{\alpha_{i}^{D}k_{i}^{0} - 1}, 1; \frac{2\alpha_{i}^{D}k_{i}^{0} - k_{i}^{0} - 1}{\alpha_{i}^{D}k_{i}^{0} - 1}; \frac{k_{i}^{L}(l_{i}^{0} + \alpha_{i}^{D}k_{i}^{0} - x_{i}^{0})}{k_{i}^{0}l_{i}^{0}(\alpha_{i}^{D}k_{i}^{0} + \alpha_{i}^{D}k_{i}^{0} - x_{i}^{0})}\right)$$





$$a_{1} = \left[(l_{i}^{0} + \alpha_{i}^{D} k_{i}^{0} x_{i}^{0} - x_{i}^{0}) / l_{i}^{0} \right]^{\frac{k_{i}^{0} - 1}{1 - \alpha_{i}^{D} k_{i}^{0}}} a_{2} = k_{i}^{0} + k_{i}^{L} - 1$$

$$a_{3} = k_{i}^{0} \alpha_{i}^{D} + k_{i}^{L} \alpha_{i}^{D} - 1 \qquad a_{4} = \frac{N_{i-1} (l_{i}^{0} - x_{i}^{0}) (k_{i}^{L} - a_{1} a_{2})}{1 - k_{i}^{0}}$$

$$a_{5} = \ln \frac{k_{i}^{0} l_{i}^{0} + k_{i}^{L} l_{i}^{0} - k_{i}^{L} x_{i}^{0}}{k_{i}^{0} l_{i}^{0} + k_{i}^{L} l_{i}^{0}}$$

$$a_6 = (k_i^0 l_i^0 + k_i^L l_i^0 - k_i^L x_i^0)(\alpha_i^D k_i^0 - 1)$$

METRO – MEtalurgiczny TRening On-line

n-line Copyright © 2005 Waldemar Wołczyński - IMIM PAN





dla
$$k_i^L = 0$$

$$\begin{aligned} x_{i}^{max} \left(x_{i}^{0}, \alpha_{i}^{D}, \alpha_{i}^{P}, l_{i}^{0}, N_{i-1}, N_{i}, k_{i}^{0}, k_{i+1}^{0}\right) &= x_{i}^{mem} \left(x_{i}^{0}, \alpha_{i}^{D}, \alpha_{i}^{P}, l_{i}^{0}, N_{i-1}, N_{i}, k_{i}^{0}, k_{i+1}^{0}\right); \\ when \quad r_{i} \left(\alpha_{i}^{D}, l_{i}^{0}, N_{i-1}, N_{i}, k_{i}^{0}, k_{i+1}^{0}\right) > \left(N_{i} - k_{i+1}^{0}, N_{i}\right) \times \\ \left[x_{i}^{mem} \left(x_{i}^{0}, \alpha_{i}^{D}, \alpha_{i}^{P}, l_{i}^{0}, N_{i-1}, N_{i}, k_{i}^{0}, k_{i+1}^{0}\right) - x_{i} \left(\alpha_{i}^{D}, l_{i}^{0}, N_{i-1}, N_{i}, k_{i}^{0}\right)\right] \end{aligned}$$

przy

$$r_i(\alpha_i^D, l_i^0, N_{i-1}, N_i, k_i^0, k_{i+1}^0) = k_{i+1}^0 N_i x_i(\alpha_i^D, l_i^0, N_{i-1}, N_i, k_i^0) - \int_0^{x_i} N_i^B(x, x_i, \alpha_i^D, l_i^0, N_{i-1}, k_i^0) dx$$

oraz





$$\begin{aligned} x_{i}^{mem} \left(x_{i}^{0}, \alpha_{i}^{D}, \alpha_{i}^{P}, l_{i}^{0}, N_{i-1}, N_{i}, k_{i}^{0}, k_{i+1}^{0}\right) &= \min\left\{x_{i}^{0}; \ x_{i}(\alpha_{i}^{D}, l_{i}^{0}, N_{i-1}, N_{i}, k_{i}^{0}) + \left[x_{i}(\alpha_{i}^{P}, l_{i}^{0}, k_{i+1}^{0} N_{i}, N_{i}, k_{i+1}^{0}) - x_{i}(\alpha_{i}^{P}, l_{i}^{0}, k_{i+1}^{0} N_{i}, N_{i}, k_{i}^{0})\right] \times \left[x_{i}(\alpha_{i}^{P}, l_{i}^{0}, k_{i+1}^{0} N_{i}, N_{i}, k_{i}^{0}) - x_{i}(0, l_{i}^{0}, k_{i+1}^{0} N_{i}, N_{i}, k_{i}^{0})\right] \times \left[x_{i}(1, l_{i}^{0}, k_{i+1}^{0} N_{i}, N_{i}, k_{i}^{0}) - x_{i}(0, l_{i}^{0}, k_{i+1}^{0} N_{i}, N_{i}, k_{i}^{0})\right]^{-1}\right] \end{aligned}$$

otrzymuje się wynik

$$\begin{aligned} x_{i}^{max} \left(x_{i}^{0}, \alpha_{i}^{D}, \alpha_{i}^{P}, l_{i}^{0}, N_{i-1}, N_{i}, k_{i}^{0}, k_{i+1}^{0}\right) &= x_{i}(\alpha_{i}^{D}, l_{i}^{0}, N_{i-1}, N_{i}, k_{i}^{0}) + \\ r_{i}(\alpha_{i}^{D}, l_{i}^{0}, N_{i-1}, N_{i}, k_{i}^{0}, k_{i+1}^{0}) / (N_{i} - k_{i+1}^{0} N_{i}); \\ when \quad r_{i}(\alpha_{i}^{D}, l_{i}^{0}, N_{i-1}, N_{i}, k_{i}^{0}, k_{i+1}^{0}) &\leq (N_{i} - k_{i+1}^{0} N_{i}) \times \\ \left[x_{i}^{mem}(x_{i}^{0}, \alpha_{i}^{D}, \alpha_{i}^{P}, l_{i}^{0}, N_{i-1}, N_{i}, k_{i}^{0}, k_{i+1}^{0}) - x_{i}(\alpha_{i}^{D}, l_{i}^{0}, N_{i-1}, N_{i}, k_{i}^{0}) \right] \end{aligned}$$





oraz

$$\sum_{i=1}^{x_{i}^{min}} \left[N_{i}^{B}(x + x_{i} - x_{i}^{min}, x_{i}, \alpha_{i}^{D}, l_{i}^{0}, N_{i-1}, k_{i}^{0}) - N_{i}^{B}(x, x_{i}, \alpha_{i}^{D}, l_{i}^{0}, N_{i-1}, k_{i}^{0}) \right] dx + \sum_{i=1}^{x_{i}^{min}} \left[k_{i+1}^{0} N_{i} - N_{i}^{B}(x, x_{i}, \alpha_{i}^{D}, l_{i}^{0}, N_{i-1}, k_{i}^{0}) \right] dx = \left[N_{i} - k_{i+1}^{0} N_{i} \right] \left[x_{i}^{max} \left(x_{i}^{0}, \alpha_{i}^{D}, \alpha_{i}^{P}, l_{i}^{0}, N_{i-1}, N_{i}, k_{i}^{0}, k_{i+1}^{0} \right) - x_{i} \left(\alpha_{i}^{D}, l_{i}^{0}, N_{i-1}, N_{i}, k_{i}^{0} \right) \right] dx = 0$$
a wtedy

$$\lambda_1^K / \lambda_2^K = \lambda_{32}^K / \lambda_{31}^K \cong \left(x_1^{\max} - x_1^{\min} \right) / \left(x_2^{\max} - x_2^{\min} + x_3 \right)$$

powyższe równanie związane jest ze schematem pokazanym na RYS. 8a



Symulacja





RYS. 27

odtworzony płaski (stały) profil stężenia składnika (redystrybucji) oraz proporcji grubości podwarstw zgodnie z zakresem operacyjnym pokazanym na RYS. 22 a także z pełną ścieżką krystalizacji (diagram fazowy równowagi stabilnej)

punkty pochodzą z pomiarów EDS krystalizację zatrzymano po 121 s

$$\lambda_1^K / \lambda_2^K = \lambda_{32}^K / \lambda_{31}^K \cong \left(x_1^{\max} - x_1^{\min} \right) / \left(x_2^{\max} - x_2^{\min} + x_3 \right)$$

METRO – MEtalurgiczny TRening On-line



Pierwsza transformacja w fazie stałej





pierwsza transformacja w fazie stałej nazwana jest efektem *"modliszki"* pierwsza transformacja w fazie stałej: 2 $AI_3Ni \rightarrow AI_3Ni_2 + ciekłe (3AI)$

ciekłe (Al) wydziela się i dyfunduje w kierunku osi symetrii złącza

RYS. 28N₀ jest zachowane podczaspierwszej transformacjiw fazie stałej

kiedy przemiana jest zatrzymana a wtedy ciekłe (AI) kurczy się i powstają pory

WYNIK - wydaje się, że czas $t_{\rm M}$ jest charakterystyczny dla danego systemu



Pierwsza transformacja w fazie stałej Potwierdzenie eksperymentalne





ciekły składnik (AI) wydzielony wzdłuż osi symetrii złącza obserwacje eksperymentalne pierwsza transformacja w fazie stałej

złącze Ni/Al/Ni

← dzięki uprzejmości Dr J. Janczak-Rusch,
← EMPA, Dübendorf, Szwajcaria

liczba stopni swobody: f = 0 stosownie do Reguły Faz Gibbs'a

$$f = c - p + 1 = 0$$

ponieważ

c = 2 Ni, Al p = 3 wydzielone (Al), Al_3Ni_2 , Al_3Ni



Pierwsza transformacja w fazie stałej Potwierdzenie eksperymentalne





ciekły składnik (Zn) wydzielony wzdłuż osi symetrii złącza obserwacje eksperymentalne

RYS. 30

pierwsza transformacja w fazie stałej

złącze Fe/Zn/Fe

← dzięki uprzejmości
 Prof. E.Guzika oraz Dr D. Kopycińskiego,
 Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków, Polska

$$FeZn_{13} \rightarrow FeZn_{10} + ciekły (3Zn)$$

liczba stopni swobody f = c - p + 1 = 0ponieważ

p = 3 wydzielony (Zn), δ , ζ







RYS. 31

odtworzona redystrybucja składnika Zn na grubości wielo-warstwy δ – ζ będącej w kontakcie z podłożem (Γ_1 + Fe) pełna ścieżka krystalizacji model – diagram fazowy równowagi stabilnej



WYNIK – jedynie płaski profil odtwarzanej redystrybucji, k_{i+1}N_i, jest możliwy do uzyskania



Symulacja



RYS. 32



odtworzona redystrybucja składnika Al na grubości wielo-warstwy Al₃Ni₂–Al₃Ni będącej w kontakcie z podłożem Ni zredukowana ścieżka krystalizacji model – diagram fazowy równowagi stabilnej

WYNIK – jedynie płaski profil odtwarzanej redystrybucji, k_{i+1}N_i, jest możliwy do uzyskania



Sekwencja

sekwencja pojawiania się faz podczas krystalizacji, zgodnie z:

1/ model strefy dx (symulacja): pierwsza Al₃Ni₂ druga Al₃Ni 2/ diagram fazowy równowagi stabilnej (reakcje perytektyczne): pierwsza Al₃Ni₂ druga Al₃Ni 3/ narodziny: RYS. 16 pierwsza Al₃Ni₂ druga Al₃Ni 4/ kryterium maksymalnej temperatury frontu krystalizacji (warunki metastabilne): pierwsza Al₃Ni₂ druga Al₃Ni





RYS. 33

pełna ścieżka krystalizacji diagram fazowy równowagi stabilnej formowanie faz perytektycznych



Sekwencja Maksymalna siła pędna





dzięki uprzejmości Prof. Hyuck-Mo Lee Advanced Institute of Science and Technology, Yusung-Gu, Taejon, Korea



Sekwencja Maksymalna siła pędna





RYS. 35

faza dominująca Al₃Ni₂ pojawia się pierwsza podczas krystalizacji RYS. 35

← dzięki uprzejmości
 Dr J. Golczewskiego,
 Max-Planck
 Institut für Metallforschung,
 Stuttgart, Niemcy



Zatrzymana krystalizacja Zamrożona morfologia



krystalizacja zatrzymana podczas formowania złącza Ni-Al-Ni

pogrubianie warstwy związku międzymetalicznego Al₃Ni jest kontynuowane (z powodu zatrzymania) wzdłuż ścieżki krystalizacji: $N^F \rightarrow N^E$, (RYS. 23) towarzyszy temu pojawienie się zamrożonej między-warstwy (Al)^M w środku widoczna eutektyka: [Al₃Ni+(Al)^S] faza (Al)^M oraz faza (Al)^S to odpowiednio metastabilna oraz stabilna faza eutektyczna

dzięki uprzejmości Dr J. Janczak-Rusch, EMPA, Dübendorf, Szwajcaria →



prędkość pogrubiania zależy od orientacji krystalograficznej danej komórki





Uwagi końcowe



równania prezentowanego modelu mogłyby być z powodzeniem zastosowane do symulacji z użyciem diagramu równowagi metastabilnej symulowane profile byłyby bardziej giętkie aby się dać dopasować do punktów pomiarowych każde nachylenie profilu zmierzonego byłoby odtwarzalne

prezentowany opis daje możliwość dostarczenia informacji o wartości współczynnika dyfuzji, D_s ale konieczna jest analiza definicji parametru dyfuzji wstecznej

proponowany model mógłby być poszerzony o zastosowanie dla systemów wielo-składnikowych ale określenie ścieżki krystalizacji staje się bardziej skomplikowane, jak to pokazuje sposób obliczeń podany w pracy H-W

H-W → T. Himemiya, W. Wołczyński, Materials Transactions, The Japan Institute of Metals, 43, (2002), 2890-2896



METRO MEtalurgiczny TRening *On-line*



Model krystalizacji/mikrosegregacji w zastosowaniu do opisu złącz dyfuzyjnych nisko- / wysoko- temperaturowych

Koniec wykładu

